

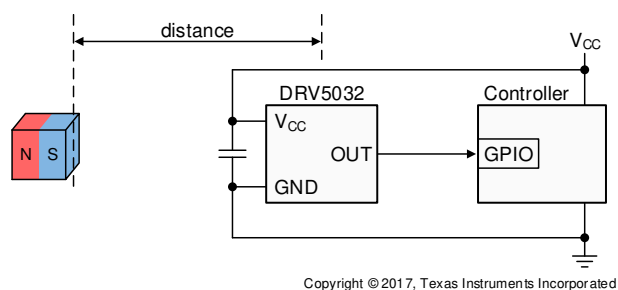
# DRV5032 超低消費電力、デジタル・スイッチ、ホール効果センサ

## 1 特長

- 業界最先端の超低消費電力
  - 5Hz バージョン: 0.54 $\mu$ A
  - 20Hz バージョン: 1.3 $\mu$ A
  - 80Hz バージョン: 5.2 $\mu$ A
- 動作  $V_{CC}$  範囲: 1.65V~5.5V
- 動作温度範囲: -40°C~+85°C
- 磁気スレッショルド オプション (最大  $B_{OP}$ ):
  - DG バージョン: 3.4mT
  - DU バージョン: 3.9mT
  - FA, FB, FC, FD バージョン: 4.8mT
  - AJ バージョン: 9.5mT
  - ZE バージョン: 63mT
- オムニポーラおよびユニポーラのオプション
- オープンドレインおよびプッシュプル出力オプション
- SOT-23、X2SON、TO-92 パッケージ オプション

## 2 アプリケーション

- バッテリー切れを示す位置センシング
- 電気メーターの改ざん検出
- 携帯電話、ラップトップ、またはタブレットのケース・センシング
- 電子ロック、煙感知器、家電機器
- 医療機器、IoT システム
- バルブまたはソレノイドの位置検出
- 非接触式の診断または起動



代表的な回路図

## 3 概要

DRV5032 デバイスは、超低消費電力のデジタル スイッチ式ホール効果センサで、小型で長いバッテリー駆動時間が必要なシステム向けに設計されています。このデバイスは、各種のアプリケーションに適合できるように、複数の磁気スレッショルド、サンプリング レート、出力ドライバ、パッケージで提供されます。

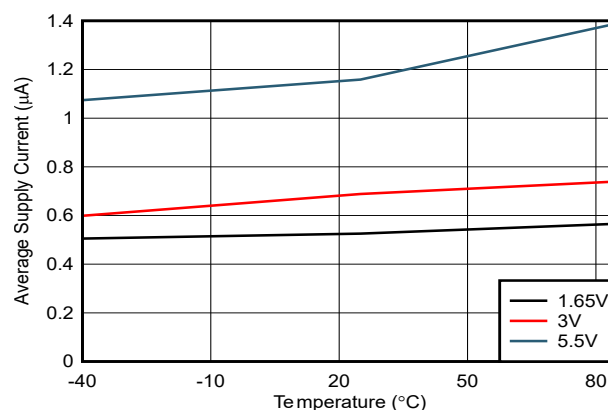
印加されている磁束密度が  $B_{OP}$  スレッショルドを超えると、デバイスは LOW 電圧を出力します。出力は磁束密度が  $B_{RP}$  未満に低下するまで LOW に維持され、その後でデバイスのバージョンに応じて HIGH 電圧に駆動されるか、高インピーダンスに移行します。本デバイスは発振器を内蔵することで、80Hz、20Hz、または 5Hz で磁界のサンプリングと出力の更新を行い、消費電流を最小限に抑えています。オムニポーラとユニポーラの磁気応答が利用できます。

このデバイスは  $V_{CC}$  が 1.65V~5.5V の範囲で動作し、標準の SOT-23、TO-92、小型の X2SON パッケージに搭載されます。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
DRV5032	DBZ (SOT-23, 3)	2.92mm × 2.37mm
	DMR (X2SON, 4)	1.4mm × 1.1mm
	LPG (TO-92, 3)	4mm × 1.52mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



5Hz バージョンの消費電流



## 目次

1 特長.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	15
2 アプリケーション.....	1	8 アプリケーションと実装.....	16
3 概要.....	1	8.1 アプリケーション情報.....	16
4 デバイスの比較.....	2	8.2 代表的なアプリケーション.....	16
5 ピン構成および機能.....	3	8.3 設計のベスト プラクティス.....	20
6 仕様.....	4	8.4 電源に関する推奨事項.....	21
6.1 絶対最大定格.....	4	8.5 レイアウト.....	21
6.2 ESD 定格.....	4	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	22
6.3 推奨動作条件.....	4	9.1 ドキュメントのサポート.....	22
6.4 熱に関する情報.....	4	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	22
6.5 電気的特性.....	5	9.3 サポート・リソース.....	22
6.6 磁気特性.....	6	9.4 商標.....	22
6.7 代表的特性.....	7	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	22
7 詳細説明.....	10	9.6 用語集.....	22
7.1 概要.....	10	10 改訂履歴.....	22
7.2 機能ブロック図.....	10	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	23
7.3 機能説明.....	11		

## 4 デバイスの比較

表 4-1. デバイスの比較

バージョン	最大スレッショルド	磁気応答	出力タイプ	サンプリングレート	利用可能なパッケージ
DRV5032DG	3.4mT	ユニポーラ	プッシュプル	80 Hz	X2SON
DRV5032DU	3.9mT	ユニポーラ	プッシュプル	20 Hz	SOT-23、X2SON、TO-92
DRV5032FA	4.8mT	オムニポーラ (両極性)	プッシュプル	20 Hz	SOT-23、X2SON、TO-92
DRV5032FB		オムニポーラ (両極性)	プッシュプル	5 Hz	SOT-23 / X2SON <sup>(1)</sup> / TO-92
DRV5032FC		オムニポーラ (両極性)	オープンドレイン	20 Hz	SOT-23、TO-92
DRV5032FD		ユニポーラ	プッシュプル	20 Hz	X2SON、TO-92
DRV5032AJ	9.5mT	オムニポーラ (両極性)	オープンドレイン	20 Hz	SOT-23、X2SON、TO-92
DRV5032ZE	63mT	オムニポーラ (両極性)	オープンドレイン	20 Hz	SOT-23、TO-92

(1) プレビュー情報 (量産データではありません)。

## 5 ピン構成および機能

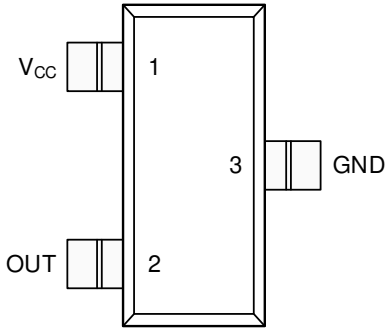


図 5-1. FA、FB、FC、AJ、ZE バージョンの DBZ パッケージ 3 ピン SOT-23 上面図

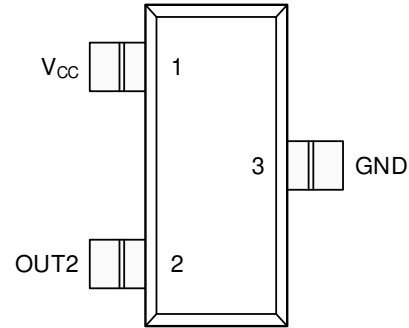


図 5-2. DU バージョンの DBZ パッケージ 3 ピン SOT-23 上面図

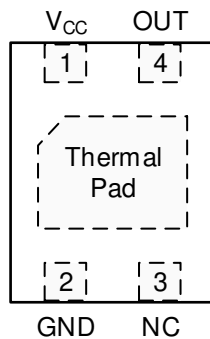


図 5-3. FA、AJ バージョンの DMR パッケージ 4 ピン X2SON 上面図

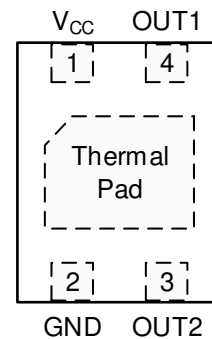


図 5-4. DU、DG、FD バージョンの DMR パッケージ 4 ピン X2SON 上面図

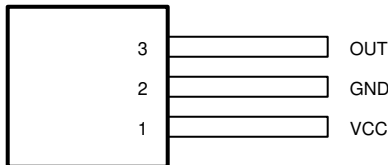


図 5-5. FA、FB、FC、AJ、ZE バージョンの LPG パッケージ 3 ピン TO-92 上面図

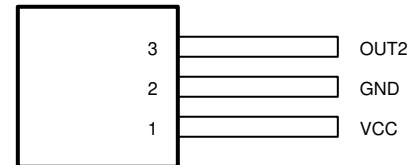


図 5-6. DU、FD バージョンの LPG パッケージ 3 ピン TO-92 上面図

表 5-1. ピンの機能

名称	ピン						I/O	説明
	SOT-23 (FA, FB, FC, AJ, ZE)	SOT-23 (DU)	TO-92 (FA, FB, FC, AJ, ZE)	TO-92 (DU, FD)	X2SON (FA, AJ)	X2SON (DU, DG, FD)		
GND	3	3	2	2	2	2	—	グラウンド
OUT	2	—	3	—	4	—	O	N 磁極と S 磁極にตอบสนองするオムニポーラ出力
OUT1	—	—	—	—	—	4	O	パッケージ上面に近付いた N 磁極にตอบสนองするユニポーラ出力
OUT2	—	2	—	3	—	3	O	パッケージ上面に近付いた S 磁極にตอบสนองするユニポーラ出力
NC	—	—	—	—	3	—	—	未接続。このピンは、シリコンには接続されていません。このピンはフローティングのままにするか、グラウンドに接続します。機械的支持のために基板に半田付けします。
V <sub>CC</sub>	1	1	1	1	1	1	—	1.65V~5.5V の電源。このピンとグラウンドとの間に 0.1μF 以上の値のセラミックコンデンサを接続することを推奨します。
サーマルパッド	—	—	—	—	PAD	PAD	—	未接続。このピンはフローティングのままにするか、グラウンドに接続します。機械的支持のために基板に半田付けします。

## 6 仕様

### 6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	-0.3	5.5	V
電源電圧のスルーレート	V <sub>CC</sub>	制限なし		V/μs
出力電圧	OUT、OUT1、OUT2	-0.3	V <sub>CC</sub> + 0.3	V
出力電流	OUT、OUT1、OUT2	-5	5	mA
磁束密度、B <sub>MAX</sub>		制限なし		T
接合部温度、T <sub>J</sub>			105	°C
保管温度、T <sub>stg</sub>		-65	150	°C

(1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

### 6.2 ESD 定格

		値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 <sup>(1)</sup>	±6000
		デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠 <sup>(2)</sup>	±750

(1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

### 6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	1.65	5.5	V
V <sub>O</sub>	出力電圧	0	5.5	V
I <sub>O</sub>	出力電流	-5	5	mA
T <sub>A</sub>	動作時の周囲温度	-40	85	°C

### 6.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		DRV5032			単位
		DBZ (SOT-23)	DMR (X2SON)	LPG (TO-92)	
		3 ピン	4 ピン	3 ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗	356	159	183.1	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗	128	77	74.2	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗	94	102	158.8	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への特性パラメータ	11.4	0.9	15.2	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への特性パラメータ	92	100	158.8	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

## 6.5 電気的特性

$V_{CC} = 1.65V \sim 5.5V$ 、自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	代表値	最大値	単位
<b>ブッシュアップ出力ドライバ</b>						
$V_{OH}$	High レベル出力電圧	$I_{OUT} = -1mA$	$V_{CC} - 0.35$	$V_{CC} - 0.1$		V
$V_{OL}$	Low レベル出力電圧	$I_{OUT} = 1mA$		0.1	0.3	V
<b>オープンドレイン出力</b>						
$I_{OZ}$	高インピーダンス出力リーク電流	$V_{CC} = 5.5V, OUT = 5.5V$		5	100	nA
$V_{OL}$	Low レベル出力電圧	$I_{OUT} = 1mA$		0.1	0.3	V
<b>DG バージョン</b>						
$f_s$	磁気サンプリングの周波数		40	80	120	Hz
$t_s$	磁気サンプリングの周期		8	12.5	25	ms
$I_{CC(AVG)}$	平均消費電流	$V_{CC} = 1.8V$		5.2		μA
		$V_{CC} = 3V$		5.7	7.9	
		$V_{CC} = 5V$		6		
<b>DU、FA、FC、FD、AJ、ZE バージョン</b>						
$f_s$	磁気サンプリングの周波数		13.3	20	37	Hz
$t_s$	磁気サンプリングの周期		27	50	75	ms
$I_{CC(AVG)}$	平均消費電流	$V_{CC} = 1.8V$		1.3		μA
		$V_{CC} = 3V$		1.6	3.5	
		$V_{CC} = 5V$		2.3		
<b>FB バージョン</b>						
$f_s$	磁気サンプリングの周波数		3.5	5	8.5	Hz
$t_s$	磁気サンプリングの周期		117	200	286	ms
$I_{CC(AVG)}$	平均消費電流	$V_{CC} = 1.8V$		0.54		μA
		$V_{CC} = 3V$		0.69	1.8	
		$V_{CC} = 5V$		1.06		
<b>すべてのバージョン</b>						
$I_{CC(PK)}$	ピーク消費電流			2	2.7	mA
$t_{ON}$	パワーオン時間 (図 8-7 を参照)			55	100	μs
$t_{ACTIVE}$	アクティブ期間 (図 8-7 を参照)			40		μs

## 6.6 磁気特性

 $V_{CC} = 1.65V \sim 5.5V$ 、自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

パラメータ		テスト条件	最小値	代表値	最大値	単位
<b>DG バージョン</b>						
$B_{OP}$	磁気スレッシュホールドの動作点	OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup> $T_A = 25^\circ C$	-3.32	-2.5	-1.72	mT
		OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup>	-3.40	-2.5	-1.56	
		OUT2 ピン (S) $T_A = 25^\circ C$	1.72	2.5	3.32	
		OUT2 ピン (S)	1.56	2.5	3.40	
$B_{RP}$	磁気スレッシュホールドの解放点	OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup> $T_A = 25^\circ C$	-2.62	-1.8	-1.17	mT
		OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup>	-2.73	-1.8	-0.9	
		OUT2 ピン (S) $T_A = 25^\circ C$	1.17	1.8	2.62	
		OUT2 ピン (S)	0.9	1.8	2.73	
$B_{HYS}$	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $	各出力 $T_A = 25^\circ C$	0.21	0.7	1.19	mT
	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $	各出力	0.13	0.7	1.27	
<b>DU バージョン</b>						
$B_{OP}$	磁気スレッシュホールドの動作点	OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup>	-3.9	-2.5	-1.2	mT
	磁気スレッシュホールドの動作点	OUT2 ピン (S)	1.2	2.5	3.9	
$B_{RP}$	磁気スレッシュホールドの解放点	OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup>	-3.5	-1.8	-0.9	mT
	磁気スレッシュホールドの解放点	OUT2 ピン (S)	0.9	1.8	3.5	
$B_{HYS}$	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $	各出力	0.1	0.7	1.9	mT
<b>FA, FB, FC バージョン</b>						
$B_{OP}$	磁気スレッシュホールドの動作点		$\pm 1.5$	$\pm 3$	$\pm 4.8$	mT
$B_{RP}$	磁気スレッシュホールドの解放点		$\pm 0.5$	$\pm 1.5$	$\pm 3$	mT
$B_{HYS}$	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $		0.8	1.5	3	mT
<b>FD バージョン</b>						
$B_{OP}$	磁気スレッシュホールドの動作点	OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup>	-4.8	-3	-1.5	mT
		OUT2 ピン (S)	1.5	3	4.8	
$B_{RP}$	磁気スレッシュホールドの解放点	OUT1 ピン (N) <sup>(2)</sup>	-3	-1.5	-0.5	mT
		OUT2 ピン (S)	0.5	1.5	3	
$B_{HYS}$	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $	各出力	0.8	1.5	3	mT
<b>AJ バージョン</b>						
$B_{OP}$	磁気スレッシュホールドの動作点		$\pm 4$	$\pm 7$	$\pm 9.5$	mT
$B_{RP}$	磁気スレッシュホールドの解放点		$\pm 3$	$\pm 5.6$	$\pm 7.5$	mT
$B_{HYS}$	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $		0.5	1.4	3	mT
<b>ZE バージョン</b>						
$B_{OP}$	磁気スレッシュホールドの動作点		$\pm 33$	$\pm 47$	$\pm 63$	mT
$B_{RP}$	磁気スレッシュホールドの解放点		$\pm 30$	$\pm 43$	$\pm 58$	mT
$B_{HYS}$	磁気ヒステリシス: $ B_{OP} - B_{RP} $		1.2	4	8.5	mT

(1) 磁気スレッシュホールドの図による説明については、「磁気応答」セクションを参照してください。

(2) X2SON パッケージのみ。

## 6.7 代表的特性

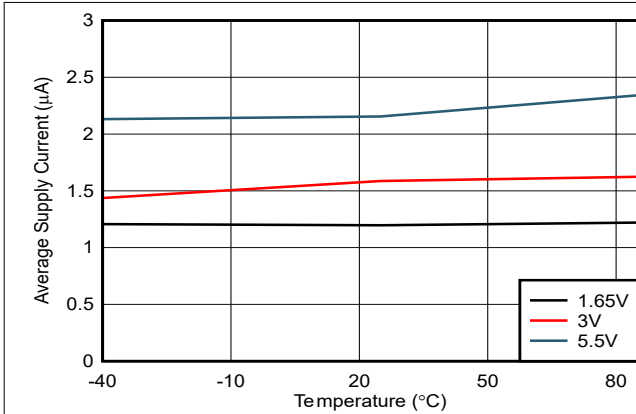


図 6-1.  $I_{CC(AVG)}$  と温度との関係 (20Hz バージョン)

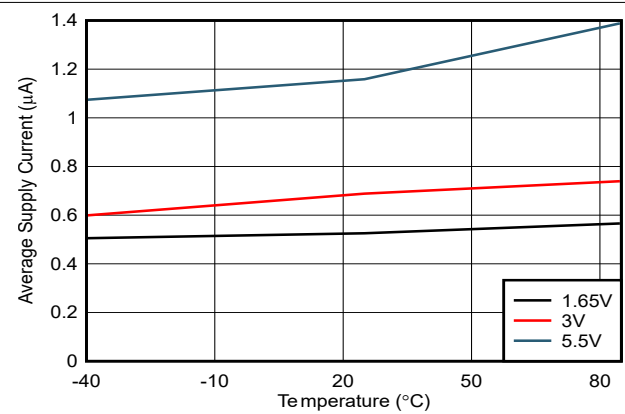


図 6-2.  $I_{CC(AVG)}$  と温度との関係 (5Hz バージョン)

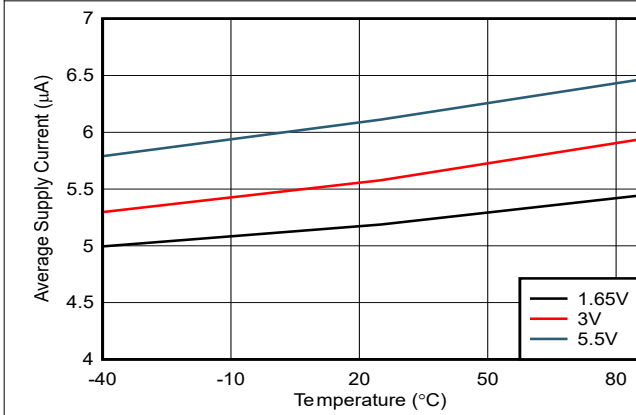


図 6-3.  $I_{CC(AVG)}$  と温度との関係 (40Hz バージョン)

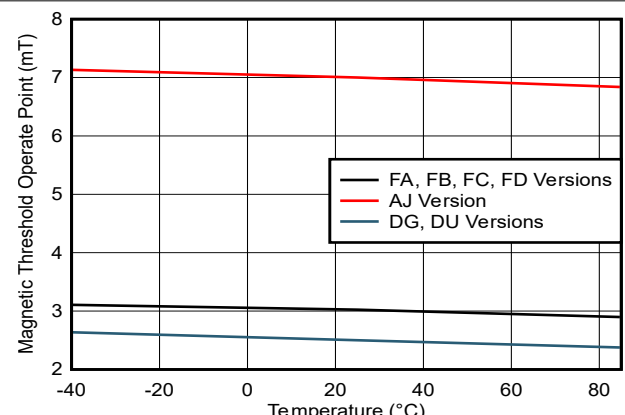


図 6-4.  $|B_{OP}|$  と温度との関係

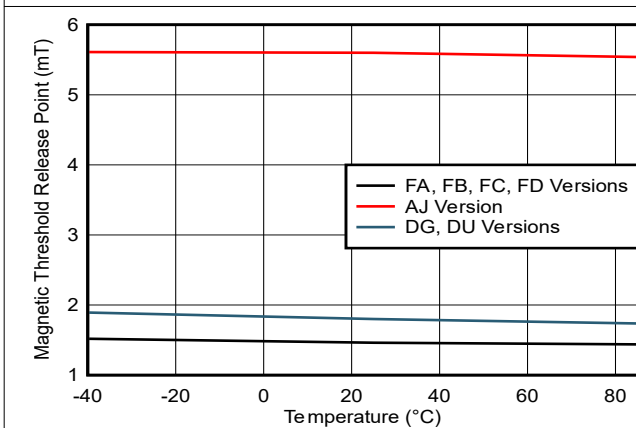


図 6-5.  $|B_{RP}|$  と温度との関係

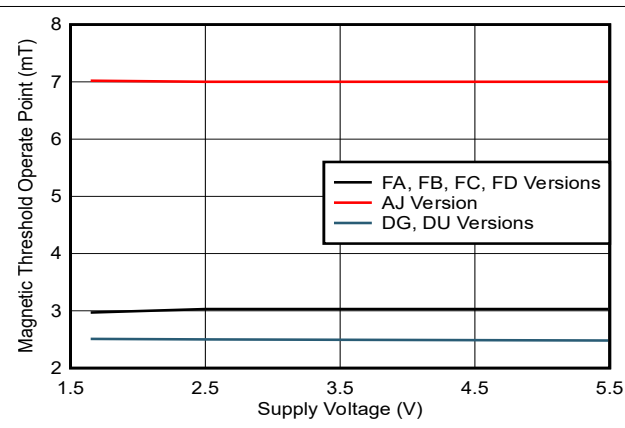
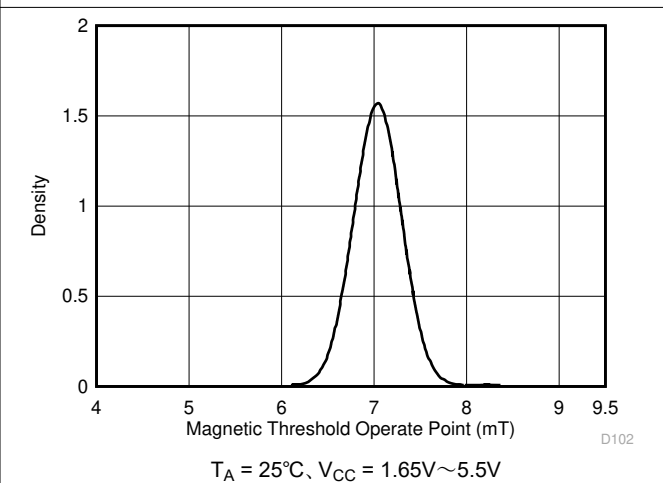
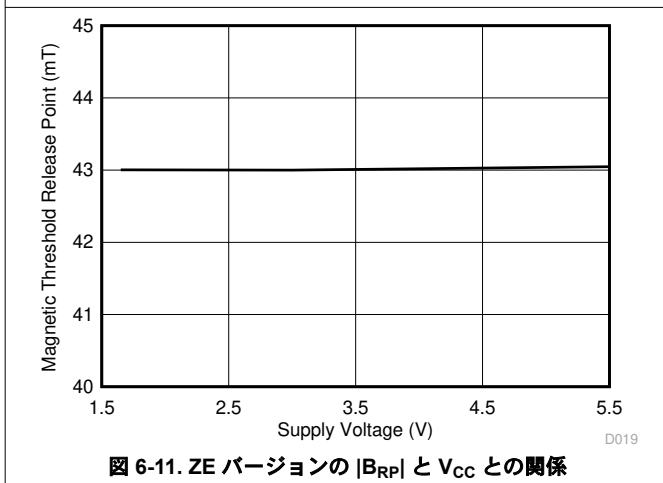
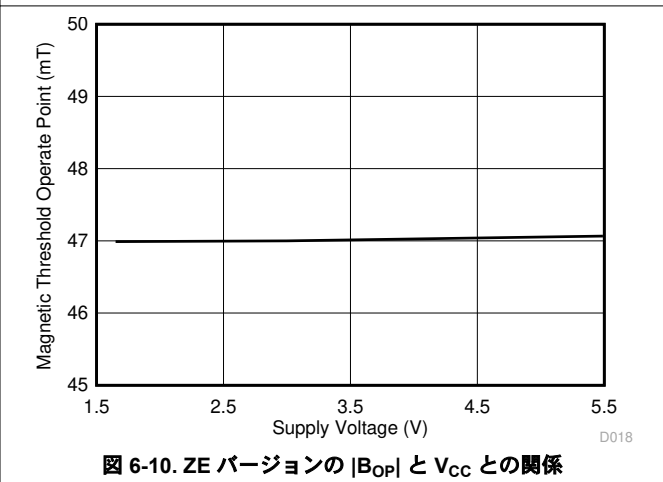
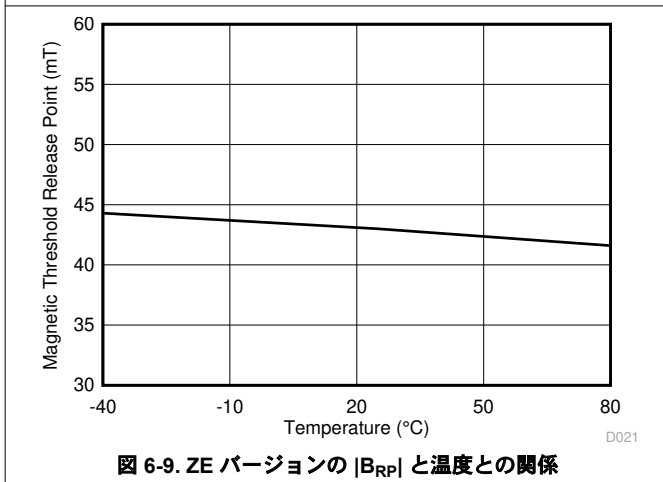
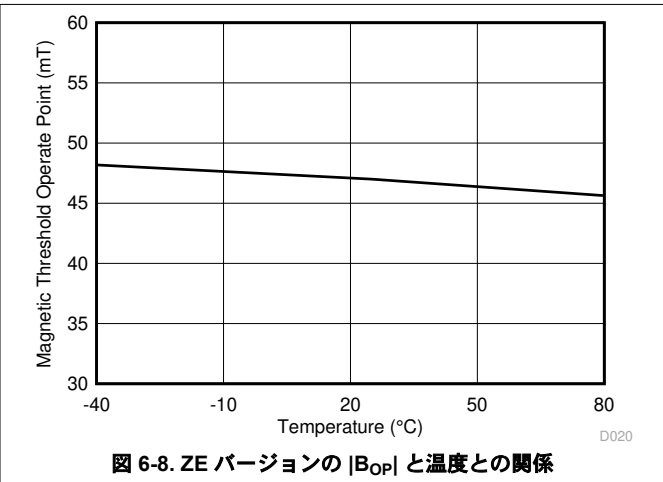
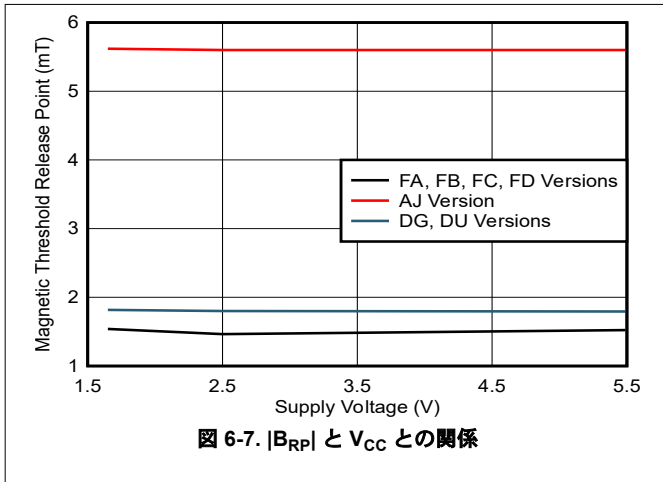


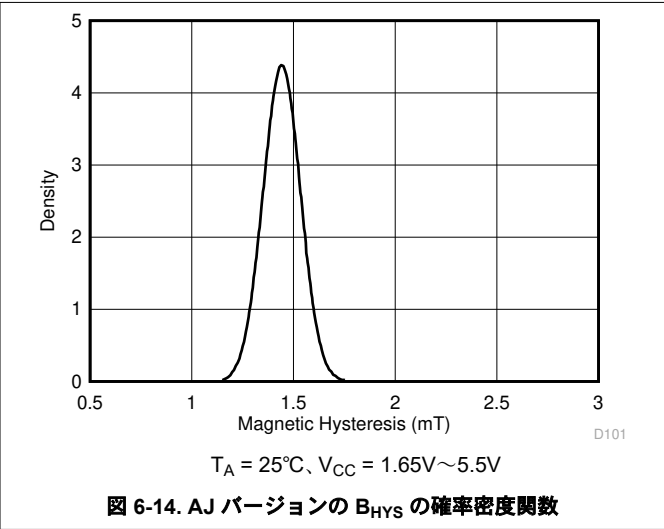
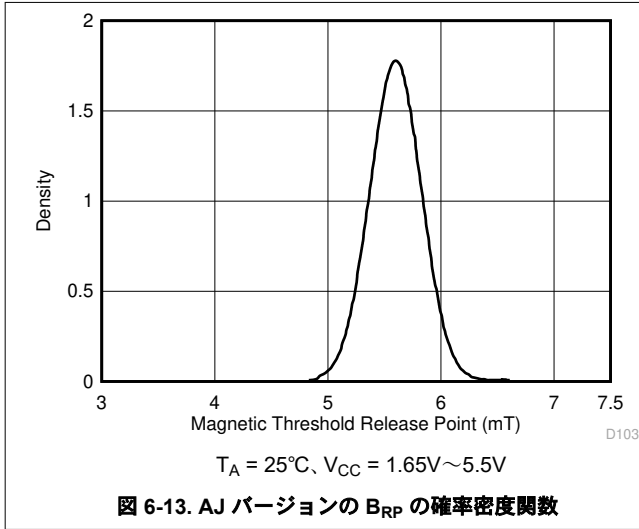
図 6-6.  $|B_{OP}|$  と  $V_{CC}$  との関係

### 6.7 代表的特性 (続き)





## 6.7 代表的特性 (続き)

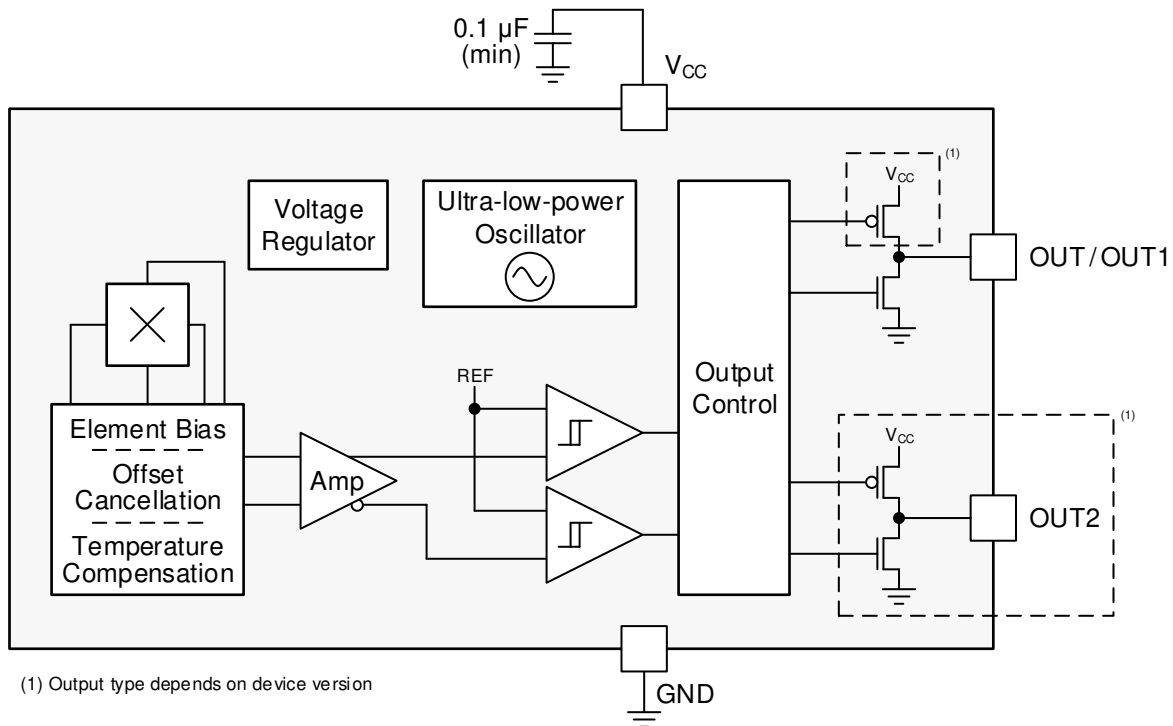


## 7 詳細説明

### 7.1 概要

DRV5032 デバイスは、磁束密度スレッショルドを超えたことを示すデジタル出力を備えた磁気センサです。本デバイスは、ホール効果素子、アナログ信号コンディショニング機能、非常に小さい平均消費電力を可能にする低周波数発振器を内蔵しています。1.65V～5.5V の電源で動作することで、本デバイスは定期的に磁束密度を測定し、出力を更新し、低消費電力スリープ状態に入ります。

### 7.2 機能ブロック図



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

## 7.3 機能説明

### 7.3.1 磁束の方向

DRV5032 デバイスは、パッケージの上面に対して垂直な磁界成分に反応します (図 7-1 を参照)。

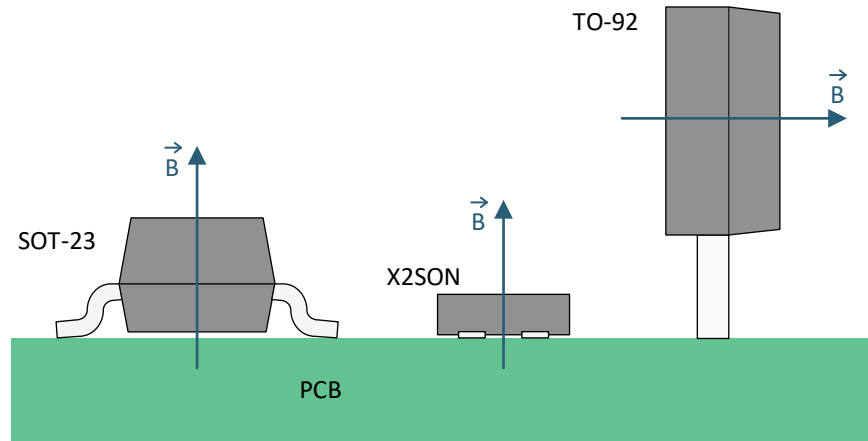


図 7-1. 感度の方向

このデータシートでは、パッケージの底面から上面に向かう磁束を正としています。この状態は、S 磁極がパッケージの上面に近付いた際に起こります。パッケージの上面から底面に向かう磁束からは、数ミリテスラの負の値が得られます。

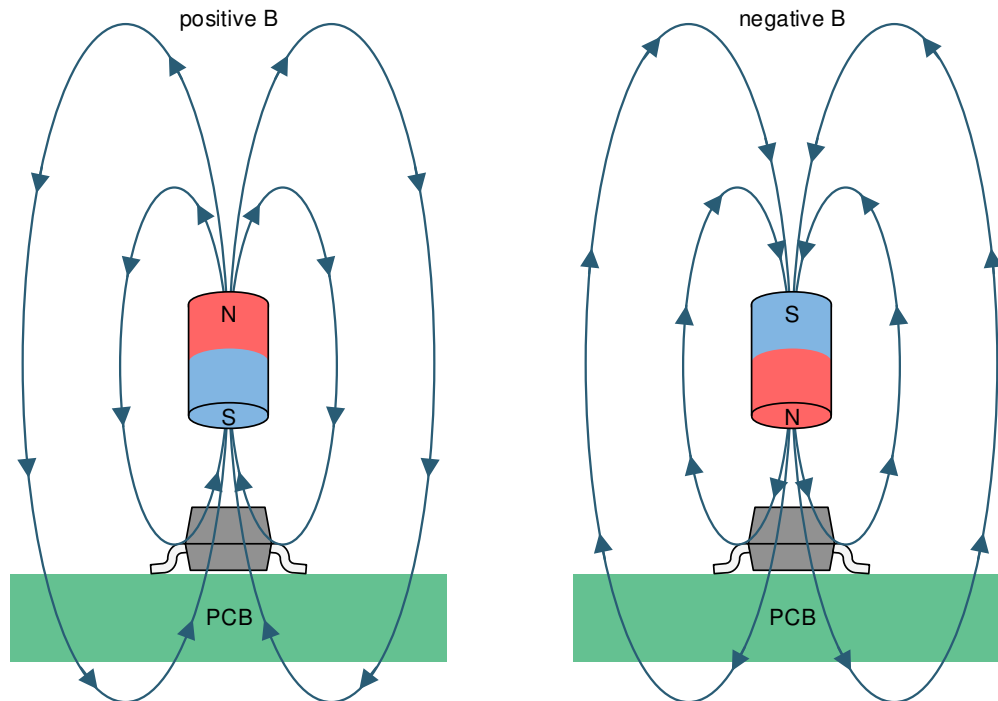


図 7-2. 磁束の方向の極性

### 7.3.2 デバイスバージョンの比較

下表に、利用可能なデバイスバージョンを示します。

バージョン	最大スレッショルド	磁気応答	出力タイプ	サンプリングレート	利用可能なパッケージ
DRV5032DG	3.4mT	ユニポーラ	プッシュプル	80 Hz	X2SON
DRV5032DU	3.9mT	ユニポーラ	プッシュプル	20 Hz	SOT-23、X2SON、TO-92
DRV5032FA	4.8mT	オムニポーラ (両極性)	プッシュプル	20 Hz	SOT-23、X2SON、TO-92
DRV5032FB		オムニポーラ (両極性)	プッシュプル	5 Hz	SOT-23 / X2SON <sup>(1)</sup> / TO-92
DRV5032FC		オムニポーラ (両極性)	オープンドレイン	20 Hz	SOT-23、TO-92
DRV5032FD		ユニポーラ	プッシュプル	20 Hz	X2SON、TO-92
DRV5032AJ	9.5mT	オムニポーラ (両極性)	オープンドレイン	20 Hz	SOT-23、X2SON、TO-92
DRV5032ZE	63mT	オムニポーラ (両極性)	オープンドレイン	20 Hz	SOT-23、TO-92

(1) プレビュー情報 (量産データではありません)。

#### 7.3.2.1 磁気スレッショルド

より低い磁気スレッショルドを持つデバイスほど、より離れた距離にある磁石を検出します。一般に、スレッショルドが高いほど、磁石をより近付ける必要があり、またはより大きい磁石を必要とします。

#### 7.3.2.2 磁気応答

FA、FB、FC、AJ、ZE デバイスバージョンはオムニポーラ機能を備えており、これらのバージョンはすべて、N 極と S 極に対して同じように応答します (図 7-3 を参照)。

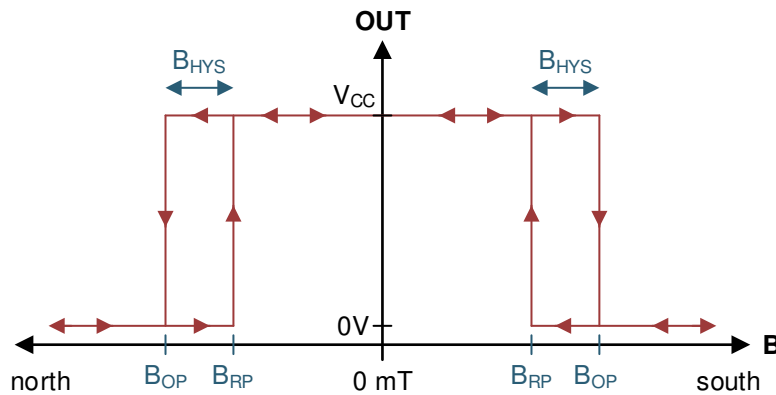


図 7-3. オムニポーラ機能

DU、DG、FD デバイスバージョンはユニポーラ機能を備えています。ピン OUT1 は下向きの磁束 (N 極) に対してのみ応答し、ピン OUT2 は上向きの磁束 (S 極) に対してのみ応答します。

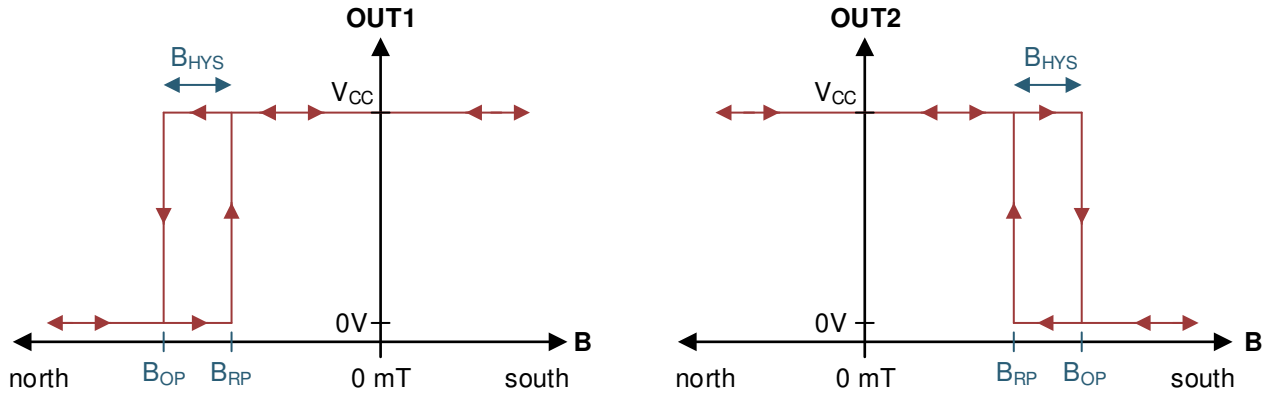


図 7-4. ユニポーラ機能

### 7.3.2.3 出力方式

DU、DG、FA、FB、FD デバイス バージョンは、 $V_{CC}$  またはグランド レベルを駆動できるプッシュプル CMOS 出力を備えています。FC、AJ、ZE デバイス バージョンは、高インピーダンスになることができ、またはグランド レベルを駆動できるオープンドレイン出力を備えています。これらのバージョンには、外部プルアップ抵抗を使用する必要があります。

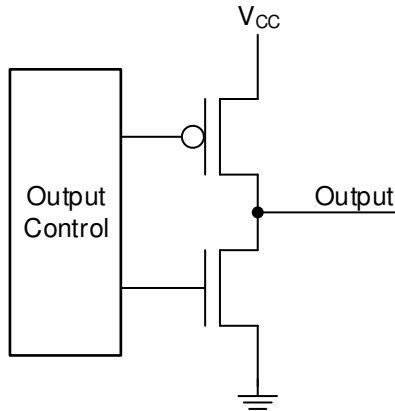


図 7-5. プッシュプル出力 (概略図)

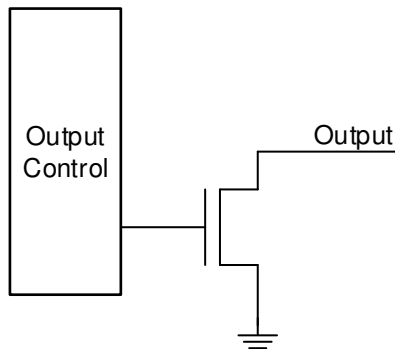


図 7-6. オープン ドレイン出力 (概略図)

### 7.3.2.4 サンプリングレート

DRV5032 デバイスが起動すると、最初の磁気サンプルを測定し、 $t_{ON}$  時間以内に出力を設定します。出力はラッチされ、本デバイスは超低消費電力のスリープ状態に移行します。 $t_S$  が経過するたびに、本デバイスは新しいサンプルを測定し、必要に応じて出力を更新します。周期と周期の間で磁界が変化しない場合、出力は変化しません。

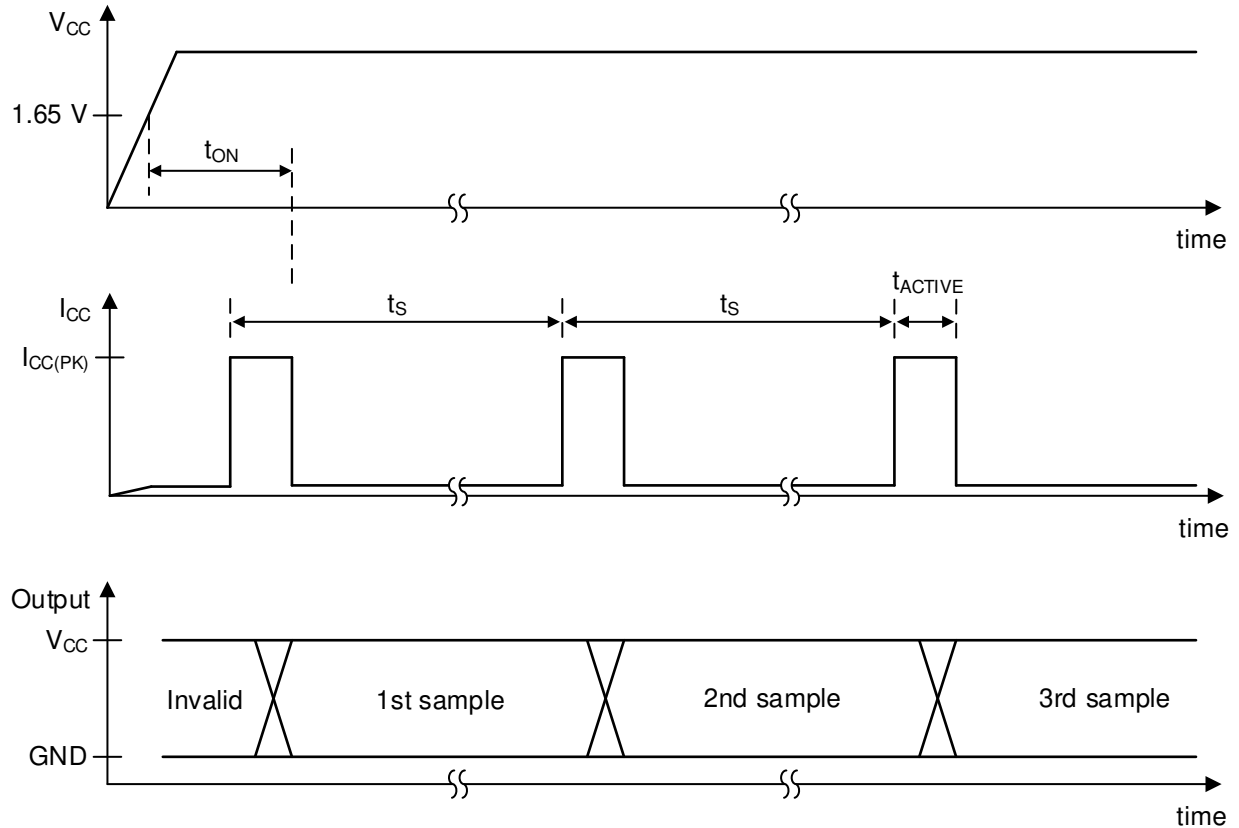


図 7-7. タイミング図

### 7.3.3 ホール素子の位置

上面から見た場合、本デバイス内の検出素子は両方のパッケージの中央にあります。図 7-8 に、公差と側面図の寸法を示します。

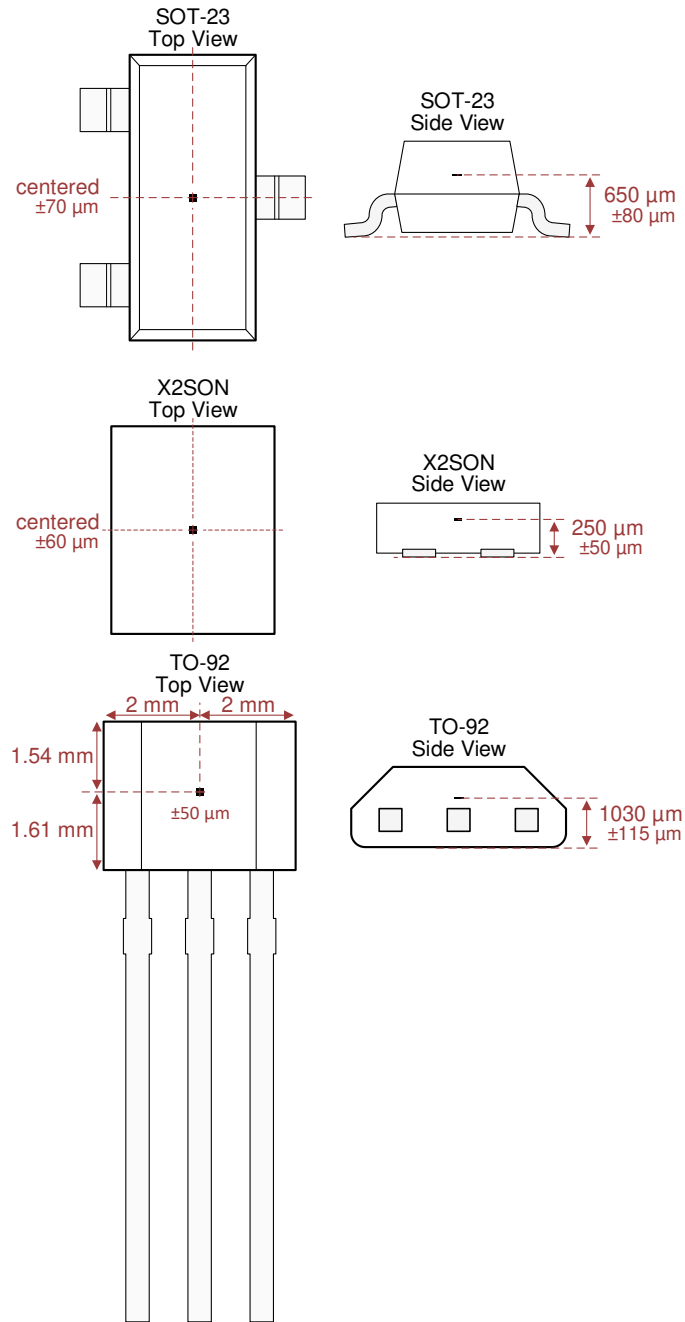


図 7-8. ホール素子の位置

### 7.4 デバイスの機能モード

DRV5032 デバイスは、[推奨動作条件](#)を満たしているときに機能する 1 つの動作モードを持っています。

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 アプリケーション情報

通常 DRV5032 デバイスは、磁石の接近を検出するために使用されます。磁石は、しばしばシステム内の可動部品に取り付けられます。

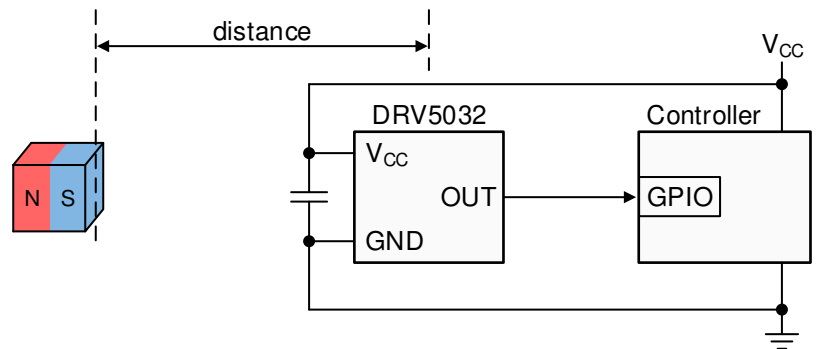
#### 8.1.1 出カタイプのトレードオフ

プッシュプル出力を使うと、出力が High または Low を駆動する際に電流リーク・パスが存在しないため、システムの消費電力を最小限に抑えることができます。オープン・ドレイン出力は、出力が Low を駆動する際に外部プルアップ抵抗を通じたリーク経路を伴います。

複数のデバイスのオープン・ドレイン出力を互いに接続することで、ロジカル AND を構成できます。この構成では、いずれかのセンサが Low を駆動すると、共有ノードは Low になります。これにより、1 つの GPIO で複数のセンサを測定できます。

### 8.2 代表的なアプリケーション

#### 8.2.1 汎用磁気センシング



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

図 8-1. 代表的なアプリケーションの図

##### 8.2.1.1 設計要件

この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを使用します。

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	値の例
V <sub>CC</sub>	3.3V
磁石	1 センチ角の NdFeB
磁石が最も近寄る距離	2.5cm
最も近い距離における磁束密度	7.8mT
磁石が遠ざかったときの磁束密度	ほぼ 0mT



### 8.2.1.2 詳細な設計手順

デジタル スイッチ磁気センシング システムを設計する場合、磁石、検出距離、センサのスレッシュホールドという 3 つの変数を考慮します。

DRV5032 デバイスは、パラメータ  $B_{OP}$  で指定される検出スレッシュホールドを持っています。センサが確実に作動するには、規定された最大  $B_{OP}$  を上回る磁束密度が磁石によって加えられる必要があります。このようなシステムでは、センサは通常、最も近い位置まで移動する前に磁石を検出します。磁石がセンサから遠ざかる際にセンサを確実に解放するには、磁石によって加えられている磁束密度が最小  $B_{RP}$  の規定値を下回る必要があります。

磁石は、コスト、温度ドリフト、絶対最大温度定格、残留磁気誘導 ( $B_r$ )、飽和保磁力 ( $H_c$ ) のトレードオフを持つ各種の強磁性材料でできています。磁石の  $B_r$  と寸法によって、磁石が 3 次元空間で生成する磁束密度 ( $B$ ) が決まります。長方形ブロックや円柱などの単純な磁石形状の場合、磁石を中心とした特定の距離における  $B$  を解く簡単な式が存在します。

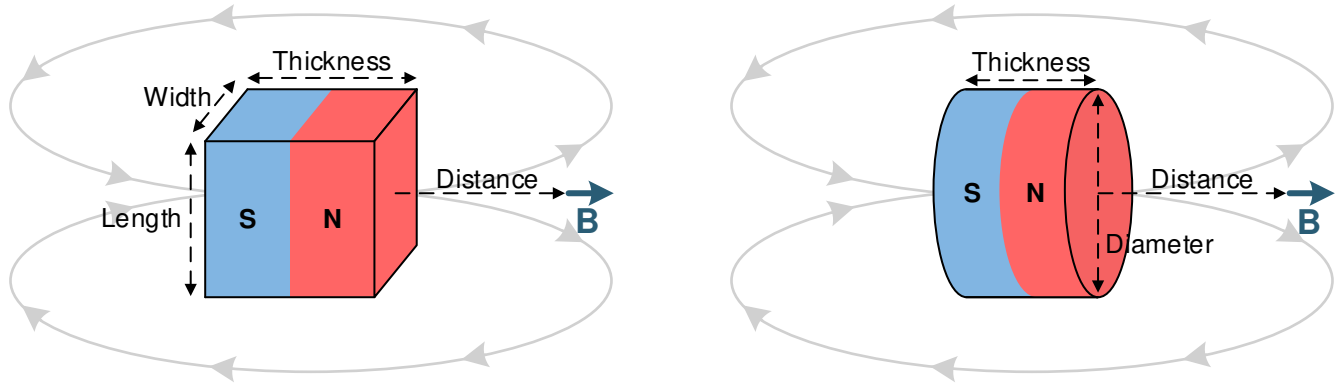


図 8-2. 長方形ブロック型と円柱型の磁石

長方形ブロック型 (図 8-2 を参照) の場合、式 1 を使います。

$$\vec{B} = \frac{B_r}{\pi} \left( \arctan\left(\frac{WL}{2D\sqrt{4D^2 + W^2 + L^2}}\right) - \arctan\left(\frac{WL}{2(D+T)\sqrt{4(D+T)^2 + W^2 + L^2}}\right) \right) \quad (1)$$

円柱型 (図 8-2 を参照) の場合、式 2 を使います。

$$\vec{B} = \frac{B_r}{2} \left( \frac{D+T}{\sqrt{(0.5C)^2 + (D+T)^2}} - \frac{D}{\sqrt{(0.5C)^2 + D^2}} \right) \quad (2)$$

ここで、

- W: 幅
- L: 長さ
- T: 厚さ (磁化方向)
- D: 距離
- C: 直径

これらの式を使ったオンライン ツールは <http://www.ti.com/product/drv5033> にあります。

一般に高温では、すべての磁性体の  $B_r$  は下がります。機械公差と同様に、この現象を考慮するためのマージンがシステムにあることを確認してください。

### 8.2.1.3 アプリケーション曲線

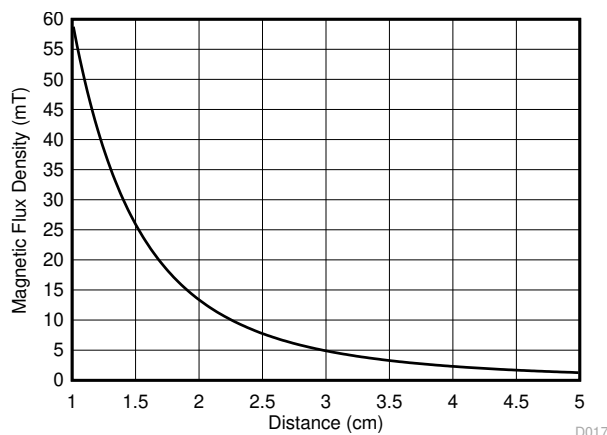


図 8-3.1 センチ角の NdFeB 磁石の磁気プロファイル

### 8.2.2.3 ポジション・スイッチ

このアプリケーションでは、3 ポジション・スイッチとして DRV5032FD を使っています。

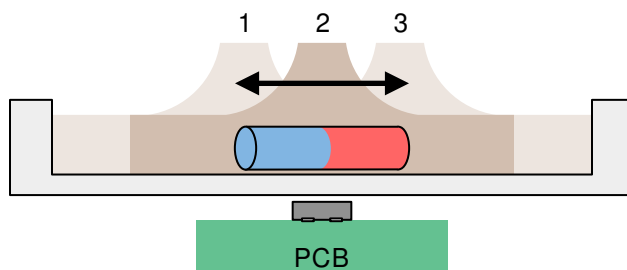


図 8-4. 磁石を組み込んだ 3 ポジション・スライド・スイッチ

#### 8.2.2.1 設計要件

この設計例では、表 8-2 に記載されているパラメータを使用します。

表 8-2. 設計パラメータ

設計パラメータ	値の例
ホール効果デバイス	DRV5032FD
$V_{CC}$	5V
スイッチの移動距離	各方向に 5mm
磁石	10mm の円柱型
位置ごとの機械公差	$\pm 0.5\text{mm}$

#### 8.2.2.2 詳細な設計手順

標準的な 2 極磁石は、各極の外端付近に強い垂直磁束成分を生成し、中央付近 (N 極と S 極の境界) には垂直磁束を生成しません。DRV5032FD が磁石の中心の下にある場合、デバイスはほぼ 0mT を測定し、両方の出力は High を駆動します。磁石を埋め込んだスイッチが左または右に移動すると、センサは N または S の磁界を検出し、OUT1 または OUT2 は Low を駆動します。このようにして、3 つのデジタル状態を検出します。

理想的には、磁石の長さを、各側への移動距離の 2 倍にする必要があります。次に、スイッチをどちらかの側に押し、最も強い垂直磁束成分を発生させる磁石の外端がセンサの真上に来ます。

特定の磁石と距離に応じた磁束密度の大きさを求めるには、シミュレーション ソフトウェアの利用、リニア ホール効果センサを使った測定、ガウス計を使った測定のいずれかを行うことを推奨します。

### 8.2.2.3 アプリケーション曲線

図 8-5 に、2 極磁石の周囲の代表的な磁束線を示します。

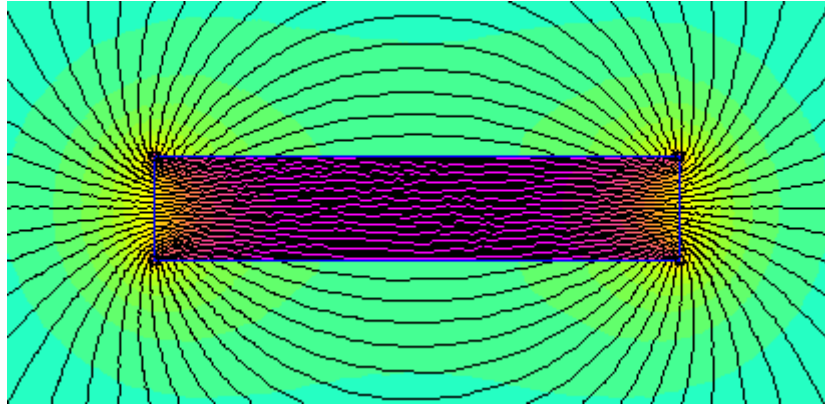


図 8-5. 代表的な磁束線

### 8.3 設計のベスト プラクティス

ホール素子は、パッケージの上面に対して垂直な磁界に反応するため、センサが磁界を検出するように正しい方向から磁石を接近させる必要があります。図 8-6 に、適切な接近方法と不適切な接近方法を示します。

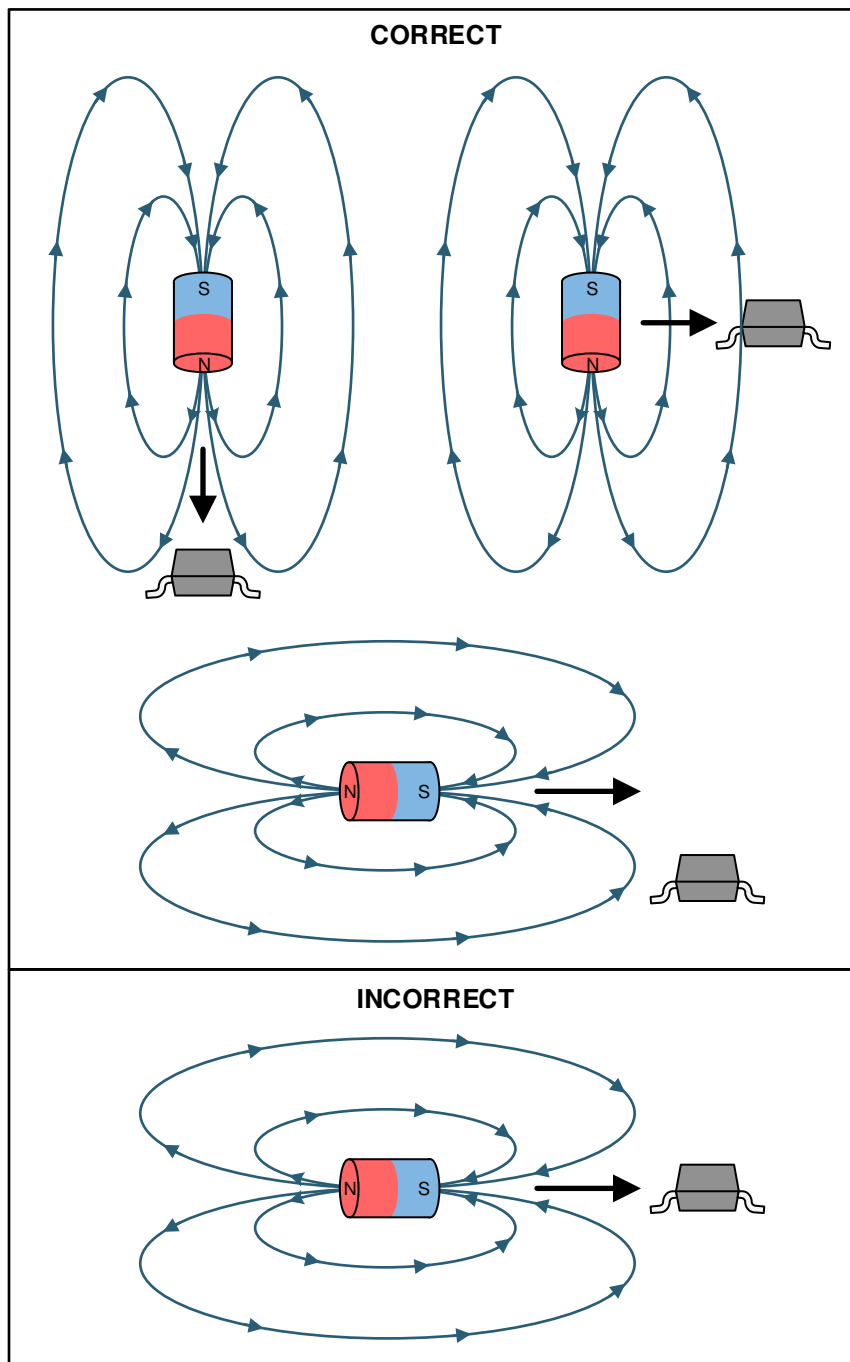


図 8-6. 磁石の適切な接近方法と不適切な接近方法

## 8.4 電源に関する推奨事項

DRV5032 デバイスは 1.65V~5.5V の DC 電源で動作します。局所的エネルギーを最小限のインダクタンスで供給するため、本デバイスの近くに配置したデカップリング・コンデンサを使用する必要があります。0.1 $\mu$ F 以上のセラミック・コンデンサを使うことを推奨します。

## 8.5 レイアウト

### 8.5.1 レイアウトのガイドライン

磁界は、大きく乱されることなくほとんどの非強磁性物質を透過します。プラスチックまたはアルミニウム製の筐体内にホール効果センサを組み込み、外側の磁石を検出することはよく行われています。磁界はほとんどのプリント基板も簡単に透過するため、磁石を反対側に配置することも可能です。

### 8.5.2 レイアウト例

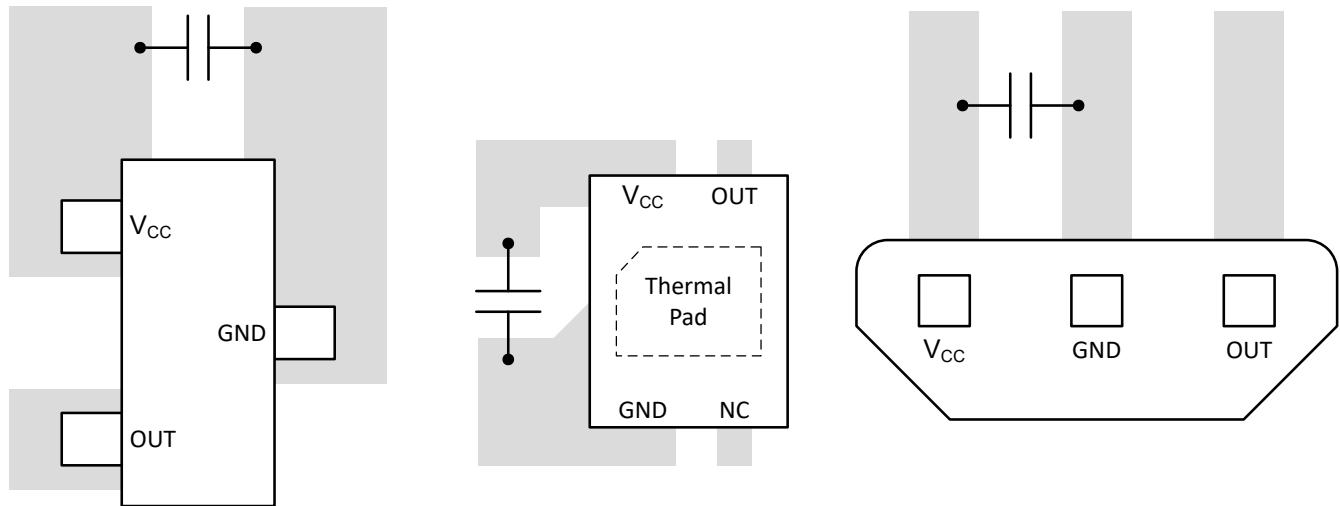


図 8-7. レイアウト例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 9.1 ドキュメントのサポート

#### 9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[DRV5032-SOLAR-EVM](#)』ユーザー ガイド
- テキサス・インスツルメンツ、『[磁気センサ付きの電力ゲーティング システム](#)』TI TechNote
- テキサス・インスツルメンツ、『[Sub-1GHz で動作し、コイン電池で 10 年間動作する、低消費電力のドアおよび窓センサ](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[低消費電力ホール効果センサを使用した磁気改ざん検出](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[超低消費電力のオーバーヘッド フォルト インジケータ用のフォルト監視](#)』

### 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision F (February 2022) to Revision G (July 2024)	Page
• DG デバイス・バージョンを DMR (X2SON) パッケージに追加.....	1
• DMR (X2SON) パッケージのプレビュー FB デバイス・バージョン情報を追加.....	1
• 「製品情報」表を「パッケージ情報」に変更 .....	1
• 「ピン構成および機能」セクションのピン配置の画像と一致するようにレイアウト例の画像の X2SON パッケージを変更 .....	21

---

**Changes from Revision E (January 2020) to Revision F (February 2022) Page**

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新..... **1**
- 

**Changes from Revision D (November 2017) to Revision E (January 2020) Page**

- LPG (TO-92) パッケージを追加..... **1**
  - 「磁気特性」表に、DU および FD パッケージの磁気スレッショルドの動作点に関する注を追加..... **6**
  - 「代表的特性」セクションに B<sub>OP</sub>、B<sub>RP</sub>、B<sub>HYS</sub> の確率密度関数プロットを追加..... **7**
- 

**Changes from Revision C (September 2017) to Revision D (November 2017) Page**

- データシートに DU デバイスを追加..... **2**
- 

**Changes from Revision B (August 2017) to Revision C (September 2017) Page**

- AJ デバイス バージョンのステータスをプレビューからアクティブに変更..... **2**
- 

**Changes from Revision A (May 2017) to Revision B (August 2017) Page**

- ZE デバイス バージョンとプレビュー版 AJ デバイス バージョンを追加..... **2**
- 

**Changes from Revision \* (April 2017) to Revision A (May 2017) Page**

- デバイスの FA および FD バージョンを追加..... **1**
- 

## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated



**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
DRV5032AJDBZR	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1M6W, 2AJ)	<a href="#">Samples</a>
DRV5032AJDBZT	OBSOLETE	SOT-23	DBZ	3		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	(1M6W, 2AJ)	
DRV5032AJDMRR	ACTIVE	X2SON	DMR	4	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2AJ	<a href="#">Samples</a>
DRV5032AJDMRT	OBSOLETE	X2SON	DMR	4		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	2AJ	
DRV5032AJLPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32AJ	<a href="#">Samples</a>
DRV5032AJLPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32AJ	<a href="#">Samples</a>
DRV5032DGMRR	ACTIVE	X2SON	DMR	4	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2DG	<a href="#">Samples</a>
DRV5032DUBZR	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2DU	<a href="#">Samples</a>
DRV5032DUBZT	OBSOLETE	SOT-23	DBZ	3		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	2DU	
DRV5032DUDMRR	ACTIVE	X2SON	DMR	4	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2DU	<a href="#">Samples</a>
DRV5032DUDMRT	OBSOLETE	X2SON	DMR	4		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	2DU	
DRV5032DULPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32DU	<a href="#">Samples</a>
DRV5032DULPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32DU	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FADBZR	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1LVW, 2FA)	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FADBZT	OBSOLETE	SOT-23	DBZ	3		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	(1LVW, 2FA)	
DRV5032FADMRR	ACTIVE	X2SON	DMR	4	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2FA	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FADMRT	OBSOLETE	X2SON	DMR	4		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	2FA	
DRV5032FALPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FA	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FALPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FA	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FBDBZR	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1LWW, 2FB)	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FBDBZT	OBSOLETE	SOT-23	DBZ	3		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	(1LWW, 2FB)	
DRV5032FBLPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FB	<a href="#">Samples</a>

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
DRV5032FBLPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FB	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FCDBZR	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1M7W, 2FC)	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FCDBZT	OBSOLETE	SOT-23	DBZ	3		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	(1M7W, 2FC)	
DRV5032FCLPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FC	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FCLPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FC	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FDDMRR	ACTIVE	X2SON	DMR	4	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2FD	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FDDMRT	OBSOLETE	X2SON	DMR	4		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	2FD	
DRV5032FDLPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FD	<a href="#">Samples</a>
DRV5032FDLPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32FD	<a href="#">Samples</a>
DRV5032ZEDBZR	ACTIVE	SOT-23	DBZ	3	3000	RoHS & Green	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	(1M8W, 2ZE)	<a href="#">Samples</a>
DRV5032ZEDBZT	OBSOLETE	SOT-23	DBZ	3		TBD	Call TI	Call TI	-40 to 85	(1M8W, 2ZE)	
DRV5032ZELPG	ACTIVE	TO-92	LPG	3	1000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32ZE	<a href="#">Samples</a>
DRV5032ZELPGM	ACTIVE	TO-92	LPG	3	3000	RoHS & Green	SN	N / A for Pkg Type	-40 to 85	32ZE	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated